# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2002134833

PUBLICATION DATE

10-05-02

APPLICATION DATE

23-10-00

APPLICATION NUMBER

2000323209

APPLICANT:

NIPPON TELEGR & TELEPH CORP

<NTT>;

INVENTOR:

ABE ATSUSHI;

INT.CL.

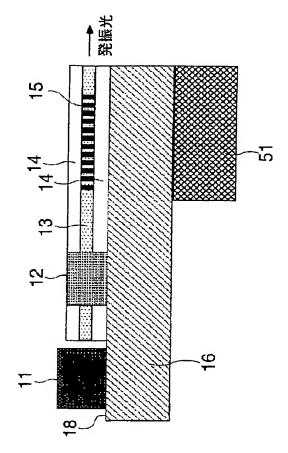
H01S 5/14 G02B 6/122 G02B 6/12

G02B 6/42 G02B 26/00 H01S 5/026

TITLE

TEMPERATURE INDEPENDENT

LASER



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a temperature independent laser with oscillation frequency independent from temperature environment, along with small mode hopping with respect to an external resonator frequency stabilizing laser made up of a Bragg grating in the optical waveguide and a semiconductor LD.

> SOLUTION: The laser includes an optical waveguide made up of a core 13 and a clad 14 formed on a substrate 16, a semiconductor LD 11, a Bragg grating 15, and a part of a core of the optical waveguide provided between the semiconductor LD and the grating and replaced by a material 12 having a refractive-index temperature coefficient coded contrarily from that of the semiconductor LD. A bimetal plate 51 made of two kinds of metals is bonded to at least one face of a lower face of the substrate 16 and an upper face of the clad 14. The bimetal plate functions as the temperature increases to make the pitch of grating small and cancel the temperature dependence of the grating.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出東公開母号 特開2002-134833 (P2002-134833A)

(43)公開日 平成14年5月10日(2002.5.10)

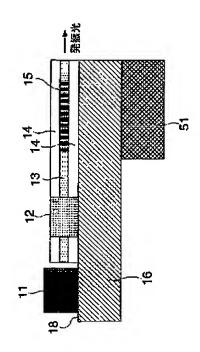
(51) Int.CL?		識別配号	FI					ラーマコード(参考)	
H015	5/14		H01	S	5/14			2H037	
G 0 2 B	6/122		G 0 2	В	6/42			2H041	
	6/12			26/00			2H047		
	8/42		H01	s	5/026			5 F O 7 3	
	26/00		G 0 2	В	6/12		В		
		審查請求	有	存储	対項の数 9	OL	(全 14 頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号 (22)出題日	<del>}</del>	物賦2000-323209(P2000-323209) 平成12年10月23日(2000, 10, 23)	(71) 出顧人 000004226 日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町二丁目 3 港 1 号						
		1 2012 4 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2	(72) 發明者 田中 拓也 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内						
			(72) 究	明	東京都	千代田		「自3番1号 日	
			(7 <b>4</b> ) ff	建力			<b>滋一 (外</b> )	(名)	
								最終頁に統	

## (54) 【発明の名称】 温度無依帝型レーザ

### (57)【要約】

【課題】 光導波路中のグラッググレーティングと半導体しDで構成される外部共振器型の周波数安定化レーザにおいて、モードホッピングが抑制されているのみならず、発振周波数が環境温度に依存しない温度無依存型レーザの提供。

【解決手段】 とのレーザは、基板16上に形成されたコア13とクラッド14とから成る光導波路と、半導体LD11と、ブラッググレーティング15と、半導体LDとグレーティングの間に配置された光導波路のコア部分を半導体LDと逆符号の屈折率温度係数を有する材料12で置換した部分とを有し、基板16の下面あるいはクラッド14の上面のうちの少なくとも片面に2種の金層からなるバイメタル板51を接着している。バイメタル板は温度上昇に伴ってグレーティングのピッチを狭くするように作用し、グレーティングの温度依存性をキャンセルする。



特闘2002-134833

(2)

### 【特許請求の範囲】

【語求項1】 平面基板上に形成され光を伝播する屈折率の高いコアとそのコアの周囲の屈折率の低いクラッドとから成る光導波路と、

1

前記平面基板と同一の基板上に搭載された半導体しD と

前記光導波器の所定位置に形成されたブラッググレーティングと、

前記半導体LDと前記グレーティングの間に配置された 前記光導波路の前記コア部分を該半導体LDと逆符号の 10 屈折率温度係数を有する材料で置換した温度係数調整用 部分とを有する周波数安定化レーザであって、

前記平面基板の下面あるいは前記クラッドの上面のうちの少なくとも片面に2種の金属からなるバイメタル板を接着したことを特徴とする温度無依存型レーザ。

【請求項2】 平面基板上に形成され光を伝播する屈折率の高いコアとそのコアの周囲の屈折率の低いクラッド とから成る光導波路と、

前記平面基板と同一の基板上に搭載された半導体しD と

前記光導波路の所定位置に形成されたブラッググレーティングと、

前記半導体LDと前記グレーティングの間に配置された 前記光導波路の前記コアの一部分を該半導体LDと逆符 号の屈折率温度係数を有する材料で置換した温度係数調 整用部分とを有する周波数安定化レーザであって、

前記平面基板の下面に少なくとも前記半導体LDから前 記ブラッググレーティングまで2種の金属からなるバイ メタル板を接着したことを特徴とする温度無依存型レー ザ.

【請求項3】 前記光導波路が石英系ガラスで構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の温度 無依存型レーザ。

【請求項4】 前記温度係數調整用部分が前記光導波路 をほば82度の角度で構切っていることを特徴とする請 求項1ないし3のいずれかに記載の温度無依存型レー サ.

【詰求項5】 前記温度係数調整用部分が複数本に分かれていることを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記載の温度無依存型レーザ。

【請求項6】 前記半導体しDが高温特性LDであることを特徴とする請求項1ないし5のいずれかに記載の温度無依存型レーザ。

【請求項7】 前記温度無依存型レーザを同一基板上に 複数集積してレーザアレイを構成したことを特徴とする 請求項1ないし6のいずれかに記載の温度様依存型レー ザ、

【請求項8】 前記レーザアレイを構成する各前記温度 ンテラスと呼ばれている。温度係数調整材料12 無依存型レーザの前記温度係数調整用部分が連続に繋が 器を構成する半導体LD11とグレーティング り、液だめに連続していることを特徴とする請求項7 に 50 石英導波路の一部を置換するように配置される。

記載の温度無依存型レーザ。

【請求項9】 各前記温度無依存型レーザの前記グレーティングの後端部に接続するアレー格子型1×N液長分波器または1×Nカブラを集積して多液長レーザを構成したことを特徴とする請求項7または8に記載の温度無依存型レーザ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光導波路中のグラッググレーティングと半導体LDで構成される外部共振 器型の周波数安定化レーザにおいて、特にモードホッピングが抑制されているのみならず、発振周波数が環境温度に依存しない温度無依存型レーザに関する。

[0002]

【従来の技術】温度に依存するモードホッピングを抑制するように構成した周波数安定化レーザが提案されている。この周波数安定化レーザは、石英系導波路中のブラッググレーティングと半導体LDの間にシリコーン制脂を挿入した構成のものであり、そのグレーティングの周20 波数速択性を利用して単一モード発振をすることができ、温度係数が半導体レーザに比較して低く、温度を変えてもモードホッピングをしない、発振周波数の副御が容易である等の特長を有するので、光通信、光情報処理、光計測、分光用光源として様々な応用が期待されている(参考文献:T. Tanaka、et al., Electron、Lett., vol. 35、no. 13、149、(1999)、及び田中他1999年電子情報通信学会総合大会議演論文集、C-3-7を参照)。

【0003】上記プラッググレーティングには、光誘起 グレーティングが用いられていることが多く、光誘起グ レーティングの作製技術については、ケニース・オー・ ヒル等により発明されている(参考文献:特闘平7-1 40311号公報参照)。以後の説明では、ブラッググ レーティング及び光誘起グレーティングを名称の簡略化 のために単にグレーティングと言い換える。

【0004】図14は従来の技術を用いて作製した上記の構成の周波数安定化レーザを斜め上から観察した模式図である。同図において、11は半導体LD(レーザダイオード)であり、12は石英導波路に交差するように設けた操中に搭載した温度係数調整材料であり、13は石英導波路を構成し光を任建する屈折率の高いコアであり、14は石英導波路を構成しそのコアの周囲の屈折率の低いクラッドである。15はその石英導波路(光導波路)の所定位置に形成されたグレーティング(ブラックグレーティング)であり、16はこれら部材を搭載するSiの基板(平面基板)である。18は半導体LD11を搭載するために石英ガラスを取り除いた部分でシリコンテラスと呼ばれている。温度係数調整材料12は共振器を構成する半導体LD11とグレーティング15間の石英源波数の一部を環境するように配置される

http://www4.ipdl.jpo.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NS... 6/30/2004

【0005】石英系導波路中のグレーティング15と半 導体LD11で構成される周波数安定化レーザの発振モ ードを以下に説明する。半導体LD11に注入電流を流 して発光させると、グレーティング15の反射スペクト ルに対応した周波数の光のみがグレーティング15で反 射される。従って、半導体LD11の後端面からグレー ティング15までの区間をレーザキャビティとして発振 せる.

【0006】そして、グレーティング15および半導体 LD11の後端面以外からの半導体LD11への反射戻 10 り光が無いように、半導体しDの出力面には空気との界 面に対する反射防止膜(図示しない)が施され、半導体 LD側の石英導波路の端面はコア13の近傍部がコア1 3の光輪に直交する方向に対して傾いている (参考文 献:特関平6-230237号公報参照)。

【①①07】一般に、グレーティング15の反射周波数 の帯域は50GH2程度である。一方、上記のレーザキ ャビティ長が(). 5 c m程度であるので、縦モードの周 波数間隔は200円2程度となり、縦モードが3本程度 存在し得る。したがって、この中でグレーティング15 20 の反射中心周波数に最も近いものだけが選択されて発緩 する。この発振光はグレーティング15の後端面側のコ ア13から外部に出射される。

【0008】また、その発振周波数は、温度変化に対し てモードホッピングを起こさない。その理由は、以下の ようになっている。グレーティング15の中心周波数の 温度係数と縦モードの温度係数が以下で説明するように 同じ値になっているため、グレーティング15の反射中 心图波数と縦モード周波数の間隔は変化しない。すなわ\* \* ち、温度変化が生じても常に同じ縦モードが選択されて おり、モードから別の縦モードに変化する「モードホッ ピング」が生じることはない。

【0009】以下、グレーティング15の反射中心周波 数の温度係数と縦モードの温度係数が等しい理由を説明 する。グレーティング15の中心周波数の温度係数は石 英ガラスの温度係数、すなわちで石英ガラスで作製した 共振器の共振周波数の温度係数である。また、図14に 示したように、温度係数調整材料12を半導体しD11 とグレーティング15の間に挿入してあるので、縦モー ドの温度係数は、石英ガラス(13、14)の温度係数 と温度係数調整材料12の温度係数と半導体LD11の 温度係数にそれぞれの光路長をかけあわせた重み平均の 値になっている。半導体しD11の温度係数は、石英ガ ラス(13、14)の温度係数と同符号で、その大きさ が石英ガラスの温度係数の10倍程度である。ことで、 半導体しD11と逆の温度係数の温度係数調整材料12 を用いて半導体しD11の温度係数を打ち消して、外部 共振器レーザ全体の縦モードの温度係数を石英ガラス (13、14)の温度係数。すなわちグレーティング1 5の中心周波数の温度係数に一致させることができる。 【① 0 1 0 】従来の周波数安定化レーザの設計を説明す る。従来の周波数安定化レーザの縦モードの温度係数m は、近似的に次式(1)に示される。すなわち、縦モー Fの温度係数mが、石英導液路の温度係数m<sub>we</sub>に等しく なるように周波数安定化レーザの構造が設計されてい る.

[0011] 【敎1】

$$m = \frac{m_{1,0}n_{LC}L_{LG} + m_{WC}n_{WC}L_{WC} + m_{m}n_{m}L_{m}}{n_{LD}L_{LD} + n_{WC}L_{WC} + n_{m}L_{m}L_{m}L_{m}} = m_{WO}$$
(1)

【0012】ただし、m.o.m.o.m. は、それぞれ半 導体しD11の共振器の共振周波数の温度係数。石英導 波路部分を共振器とした場合の共振層波数の温度係数、 温度係数調整材料12の温度係数である。また、11.。 nuc nuは、それぞれ半導体LD11の導波層の裏効 屈折率、半導体LD11とグレーティング15の間の石 英導波路の実効屈折率、温度係数調整材料12の屈折率 である。さらにまた、Lio Lo Lock、それぞれ半 導体しD11の共振器長、温度係数調整材料12が搭載 40 された部分の光路方向の長さ、半導体LD11の出射端 からグレーティング15の中心までの(温度係数調整材 料12が封入された領域を除く)石英導波路部分の長さ を表す。

【0013】上式(1)に示したように、縦モードの温 度係数mが石英導波器の温度係数mwcに等しくなるよう に温度係数調整材料12を搭載する部分の長さし、。を調 節してある。

【0014】上式(1)の各パラメータの具体的な値は 以下のようになる。石英導波路の等価屈折率 n = n = 50 L = 300 μ m

1. 45、温度係数調整材料 12の屈折率n=n<sub>n</sub>= 1.39、半導体LD11の導波層の等価層折率n ...3. 5である。また、半導体LD11の長さし...は 60 mmである。半導体LD11の出射端面からグ レーティング15の手前までの長さは1.5mmであ り、グレーティング15の長さは3.0mmである。従 って、半導体LD11の出射端からグレーティング15 の中心までの(温度係数調整材料12が封入された領域 を除く)石英導波路部分の長さしょな。(3.0-La marcas。

【0015】また、温度係数の値は以下のようになる。 半導体LD11の導波層の温度係数m.a=-12.9 (GH2/K). 石英導波路の温度係敷mmg=-1. 4 (GH2/K)、温度係数調整材料12の温度係敷in。 = 5 4 (G H 2 / K )である。温度係數調整材料 1 2 と してはシリコーン樹脂を用いている。

【0016】上記のパラメータを(1)式を代入する と.

が得られる。従来の周波数安定化レーザでは、温度係数 調整材料の部分の長さし。は、上記のように(1)式に 基づいて設計されている。なお、この点に関してのより 詳しい計算については、特開平11-97784号公報 中に記載されている。

【0017】なお、一般にグレーティング15の反射率 は40~99%。半導体しD11と石英系導波路との光 の結合損失は4 d B ± 1. 5 d B程度、温度係数調整材 料12での損失は1dBになっている。

#### [0018]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し たような従来の周波数安定化レーザでは、選択されてい る縦モードの周波数の温度係数は石英導波路の温度係数 に等しい。また、その発振周波数は選択されている縦モ ード周波数であるから、発振周波数が、モードホッピン グなしに石英導波路の温度係数で温度変化と共に変化す る。この温度係数は、m<sub>wc</sub>=-1.4 (GH2/K)で ある。

【①①19】周波数安定化レーザを温度コントローラな しで用いることは、温度コントロールの複雑な制御系が 20 ることができる。 不要になり、コスト削減の面からも通信システムにとっ て大変魅力的なことである。

【0020】しかし、従来の周波数安定化レーザを温度 コントローラを用いずに通信に用いた場合、30°Cの温 度変化で発振周波数が42GH2程度ずれてしまう。こ こで、WDM (wavelength division multiplex: 波長 分割多重方式) 伝送の光源は、周波数間隔の±20%以 内に発振波長がITU(International Telecommunicat ions Union:国際電気通信連合)グリッドに制御されて いなければならない。すなわち、100GH2間隔のW 30 繋がり、液だめに連続していることを特徴とすることが DM伝送の場合、発振周波数の許容値は±20GH2で ある。したがって、温度コントローラなしで空温が30 で以上変化する環境では、上記のような従来の周波数安 定化レーザを使用することができない。

【0021】そこで、温度コントローラなしで室温が大 きく (例えば3 0℃以上)変化する環境で使える周波数 安定化レーザが望まれていた。すなわち、モードホッピ ングが抑制されているのみならず、発振周波数が環境温 度に依存しない温度無依存型レーザが望まれていた。

になされたものであり、その目的は、グレーティングの 反射中心周波数の温度依存性を無くし、さらに縦モード 国波数の温度依存性を無くして両者を一致させることに より、モードホッピングが抑圧され、かつ発緩周波数の 温度依存性がない温度無依存型レーザを提供することに ある。

#### [0023]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、請求項1の温度無依存型レーザの発明は、平面基板 上に形成され光を伝播する屈折率の高いコアとそのコア 50 の両方に2種の金属からなるバイメタル板を接着してい

の周囲の屈折率の低いクラッドとから成る光導波路と、 前記平面基板と同一の基板上に搭載された半導体しD と、前記光導液路の所定位置に形成されたブラッググレ ーティングと、前記半導体LDと前記グレーティングの 間に配置された前記光導波路の前記コア部分を該半導体 LDと逆符号の屈折率温度係数を有する材料で置換した 温度係数調整用部分とを有する周波数安定化レーザであ って、前記平面墓板の下面あるいは前記クラッドの上面 のうちの少なくとも片面に2種の金属からなるバイメタ 10 ル板を接着したことを特徴とする。

【りり24】また、請求項2の温度無依存型レーザの発 明は、上記と同様の周波数安定化レーザであって、前記 平面基板の下面に少なくとも前記半導体しDから前記ブ ラッググレーティングまで2種の金属からなるバイメタ ル板を接着したことを特徴とする。

【0025】ととで、前記光導波路が石英系ガラスで構 成されていることを特徴とすることができる。

【0026】また、前記温度係数調整用部分が前記光導 波路をほぼ82度の角度で横切っていることを特徴とす

【0027】また、前記温度係数調整用部分が複数本に 分かれているととを特徴とすることができる。

【0028】また、前記半導体LDが高温特性LDであ ることを特徴とすることができる。

【0029】また、前記温度無依存型レーザを同一基板 上に複数集論してレーザアレイを構成したことを特徴と することができる。

【0030】また、前記レーザアレイを構成する各前記 温度無依存型レーザの前記温度係数調整用部分が連続に できる。

【0031】また、各前記温度無依存型レーザの前記グ レーティングの後端部に接続するアレー格子型1×N波 長分波器または1×Nカプラを集積して多波長レーザを 構成したことを特徴とすることができる。

【0032】(作用)本発明では、上記模成により、以 下のようにモードホッピングを抑制できる。

【0033】まず、従来技術と同様に、屈折率温度係数 が半導体しDと逆の材料をグレーティングとLDの間に 【0022】本発明は、とのような課題を解決するため 40 搭載することで、周波数安定化レーザのレーザキャビテ ィ中において温度変化による半導体しDの光路長変化お よび光導波路の光路長変化を打ち消すことができる。屈 折率温度係数が半導体しDと逆の材料を搭載する領域

(温度係数調整用部分)の大きさを適切に設計すること により、その結果レーザキャビティの共振国波数(縦モ ード周波数)の温度係数をO [GHz/℃] にすること ができる。

【10034】そして、本発明では、グレーティングを有 するPLC型レーザのクラッド面または基板面またはそ

る。バイメタル板は温度に依存して凹型や凸型に湾曲 し、光導波路に刻まれたグレーティングのピッチを変化 させる。グレーティングのピッチは温度が上昇すると広 がるという温度依存性を持つので (参考文献:日比野他 「温度魚依存光波回路方デバイス」特願平11-191 373号参照)、バイメタル板を温度が上昇した時に凹 型に湾曲するように設計すれば、バイメタル板は温度上 昇に伴ってグレーティングのピッチを強くするように作 用し、グレーティングの温度依存性をキャンセルするこ とが可能となり、グレーティングの反射中心周波数の温 10 料。13は光が伝播する石英導波路の屈折率の高いコ 度係数を0 [GH2/℃] にすることができる。

【①①35】従って、本発明では、縦モードの温度係数 をグレーティングの反射中心周波数に一致させ、両者の 温度係数を()[G目2/C]にすることができる。つま り、温度変化に対してモードホッピングが抑圧され、か つ発振周波数が変化しない温度無依存型レーザを実現す るととができる。

【0036】なお、以後、屈折率温度係数が半導体LD と逆の材料を、温度係数調整材料と記載する。

[0037]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 施形態を詳細に説明する。

【0038】なお、本発明の実施形態を説明するための\*

$$\nu = 193 (THz)$$

図1に示す温度無依存型レーザのグレーティング15の 反射中心周波数の温度依存性について説明する。

【0043】グレーティング15の反射中心周波数1 eraceは、反射中心波長入eraceを用いて次式式(3)で 表わされる。ここで、cは光の速さを表し、c=3.0 ×10'(m/s)である。

[0044]

【数2】

従って、図1に示す温度無依停型レーザのグレーティン グ15の反射中心周波数 1...。の温度係数は、上式 (3)、(4)から求めることができるが、Si蟇板1 6の下部にバイメタル板51を図1に示すように接着す ることで、その反射中心周波数の温度依存性を無くして

【0047】以下、その原理を詳しく説明する。バイメ 46 0、11nm/℃で長波長側にシフトする。したがっ タル板51は、熱膨張係数の異なる2種類のメタル層か らなり、温度に依存してそり畳が変化する。したがっ て、温度が上昇するとバイメタル板51は湾曲し、バイ メタル板51は墓板16に接着されているので、温度上 昇に対して基板16を湾曲させることができる。温度上 昇に伴って基板 16を湾曲させることにより、上式 (4)で表わされるグレーティング15のピッチAを変 化させ、反射中心波長入・・・・。(反射中心周波数 f.,,。。) を制御することができる。

\* 全図において、同一機能を有するものは同一符号を付 け、その繰り返しの説明は省略する。

【()()39】(第1の実施形態)本発明の第1の実施形 態として、光導液路が石英系ガラスで構成された温度無 依存型レーザを例に挙げて説明する。

【① 040】図1、図2に本発明の第1の実施形態の構 成を示す。図1は、レーザの断面図であり、図2は、レ ーザの上面図である。ここで、11はレーザ光を出射す る半導体LD. 12は漢中に搭載した温度係数調整材 ア、14はコアよりも屈折率の低いコアの周囲の石英導

波路のクラッド。15は石英導波器に形成されたグレー ティング、16はこれらを搭載する平面基板であるSi の墓板、18は半導体LD11を搭載するために石英ガ ラスを取り除いた部分であるシリコンテラス、および5 1は本発明の特徴構成要素であるバイメタル板である。 バイメタル板51は本例では5.基板16の下面に接着 されている。

【0041】半導体LDの波長は1.55μmである。 20 従って、温度無依存型レーザのおおよその光の周波数は 次式(2)で表される。

[0042]

Ж

$$f_{\text{Bragg}} = \frac{c}{\lambda_{\text{Bragg}}} \tag{3}$$

【①①45】ととで、反射中心波長入・・・・・。は、石英導 波路の実効屈折率 n 🚜 とグレーティング 15のビッチA 30 を用いて次式(4)のように表わされる。 [0046]

(4)

方向に基板16が湾曲する場合、グレーティング15の ピッチムが狭まり、反射中心波長入れる。を短波側にシ フトさせることができる。

【0049】とれに対し、バイメタル板51を装着して いない通常の石英導波路に形成されたグレーティング1 5の場合には、その反射中心波長入。,,。。は温度係数

て、本実施形態では、バイメタル板51を基板16の下 面側に裝着することにより、この長波長側へのシフト登 を補償して、グレーティング15の反射中心波長λ www.の温度係数をり[nm/TC]にすることができ る。このとき、グレーティング15の反射中心周波数 🕻 v.。の温度係数は① [GH2/℃] である。

【0050】以下、グレーティング15の温度無依存化 のパラメータについて述べる。

【0051】本例では、参考文献の特願平11-191 【0048】特に、温度上昇に伴って図3で示す凹型の 50 373号、及びHibino, et al, Temperature-insens (6)

特開2002-134833

ntive UN-induced Bragg gratings in silica-based pl anarlightwave circuits on Si ", Electron. Lett., vol., 1999, 35, no, 21, pp. 1844-1 845の記載に従い、厚さ 1.5 mmのバイメタル板5 1をS:基板16の下面に装着することにより、グレー ティング15の中心周波数の温度係数を0 [GH2/ ℃] にしている。このとき用いた石英導波路チップの大 きさは、長さ30mm、帽10mm、厚さ1mmであ \*

9

\*り、その内グレーティング15の真下を覆う10mmの 領域にバイメタル板51を続着している。 【0052】次に、図1に示す温度無依存型レーザの縦 モードの温度係数について説明する。 【0053】縦モードの温度係数mは近似的に式(5) で表される。 [0054]【数3】

 $\mathbf{m} = \frac{\mathbf{m}_{LD} \mathbf{n}_{LD} \mathbf{L}_{LD} + \mathbf{m}_{w_G} \mathbf{n}_{w_G} \mathbf{L}_{w_G} + \mathbf{m}_{\mathbf{m}} \mathbf{n}_{\mathbf{m}} \mathbf{L}_{\mathbf{m}}}{\mathbf{m}_{\mathbf{m}} \mathbf{n}_{\mathbf{m}} \mathbf{n}_{\mathbf{m}}}$ (5) aLDLLE+ nwoLwo+ nmLm

【0.055】ただし、 $m_{co}$ 、 $m_{es}$ ,  $m_{n}$ は、それぞれ半 導体LD11の共振器の共振図波数の温度係数、石英導 波路部分を共振器とした場合の共振層波数の温度係数、 温度係数調整材料12の温度係数である。nio、nio、 n。は、それぞれ半導体LD11の導波層の実効屈折 率、半導体しD11とグレーティング15の間の石英導 波路の奥効屈折率、温度係教調整材料12の屈折率であ

m = 0 (GHz/C)

のとき、縦モード周波数は温度が変化しても一定のまま 20★れている。従って、温度無依存、かつ温度に依存したモ である。また、グレーティング15の反射中心周波数1 。、、a。。の温度係数が上述のようにり [G円2/℃] とな っているので、グレーティング15の反射中心層波数 ( •,,,。。も温度が変化しても一定のままである。ここで、 この周波数安定化レーザでは、グレーティング15の反 射中心周波数に最も近い周波数の縦モードが選択されて 発振する。両者の周波数は温度に依存しないので、温度 が変化しても常に同じ縦モードが選択されて発振してい る。つまり、温度に依存したモードホッピングが抑制さ★

※【0056】また、し。。、し。。 し。。は、図2に示すよ うに、それぞれ半導体LD11の共振器長、温度係数調 整村科12が搭載された部分の長さ、半導体LD11の 出射端からグレーティング 15 中心までの (温度係数調 整付料12が封入された領域を除く) 石英導波路部分の 長さを表す。

【①①57】上式(5)で表される縦モードの温度係数 m#S

(6)

ードホッピングが抑制された温度無依存型レーザが実現 されていることが分かる。

【0058】以下、本発明の第1の実施形態において、 縦モード周波数の温度係数が0 [GH2/℃]となるた めの温度消費材料12の封入領域の全長し、を求める。 【0059】上記の式 (5) と式 (6) により、温度魚 依存型レーザの条件は次式(7)で与えられる。

[0060]

【数4】

 $m_{LD}n_{LD}L_{LD}+m_{W_2}n_{W_3}L_{W_6}+m_{\omega}n_{\omega}L_{\omega}=0$ (7) niplic+ nwclwc+ aml

【0061】以下、(7)式を満たす温度箱貸付料12 の封入領域の全長し、を求める。とこで温度係数調整材 料12としてシリコーン樹脂を用いた。このシリコーン 樹脂12が封入された領域を除く石英導波路部分の温度☆

 $m_{wo} = \frac{d v}{d T} = -1.4(GHz/K)$ 

【0063】シリコーン樹脂12の搭載部分の温度係数 m. は次式 (9) で表される。

[0064]

 $m_a = 54 (GHz/K)$ (9)

【0065】式(8) および式(9)の導出方法は、特 関平11-97784号公報に詳しく述べられている。 【0066】また、半導体しD11の長さしいは0.6 Omm、半導体しDllの導波層の等価層折率nuaは 3. 5、石英導波路の等価屈折率n<sub>ne</sub>は1. 45であ る。シリコーン樹脂 1 2 の屈折率 n. は 1. 3 9 であ る。半導体LD11の出射端面からグレーティング15 の手前までの長さは5.0mmであり、グレーティング 15の長さは3. Ommである。従って、半導体LD1 50 うに、以下の8工程からなる。

☆係数mmaの値は、次式(8)のように表わされる。 [0062]

【数5】

(8)

1の出射端面からグレーティング15の中心までの (温 度係教調整材料12が封入された領域を除く)石英導波 46 路部分の長さしょは、(6.5-L。) mmである。ま た、半導体LD11の温度係数はmin=-12.9(G Hz/K) である。

【0067】そとで、第1の実施形態の設計において は、上記の式(?)において上記のバラメータと式 (8)、式(9)とに基づき、全長し。を(). 52 mm と設計した。

【0068】図1、図2の温度無依存型レーザを上記の パラメータに従って設計し、実際に作製を行った。この 作製工程を図4に示す。との作製工程は、図4に示すよ

1

11 (1)エッチングにより段差のあるSi基板16を作 ス

(2) 光ファイバの作製技術を応用した火炎堆積法とL SI(大規模集積回路)の作製に用いられるフォトリソグラフィー技術を用いて、石英導波路をSI基板16上に形成する。13は石英導波路のコア、14は石英導波路のクラッドを示す。

(4) S! テラス18上に半導体レーザ搭載用の半田パターン19を形成する。

(5) エキシマレーザ光(あるいはアルゴンレーザの第 2高調波) 31をフェイズマスク30を通して導波路に 照射することにより、グレーティング15をコア13の 位置に作製する。

(6) 半導体レーザ(半導体LD) 11をシリコンテラス18を覆う半田パターン19の上に位置合わせ後、固定する。

(7)上記簿21にシリコーン樹脂12を充填し、加熱 20 してシリコーン樹脂を硬化させる。

(8) S! 基板16の下面のグレーティング15の真下 にバイメタル板51を接着する。

【0069】図5の特性図は本発明の第1の実施形態における温度無依存型レーザの発振周波数の温度依存性の制定結果を示す。制定の結果、-15℃から65℃までの範囲で発振周波数が一定で、かつモードホッピングの抑制が確認できた。また、25℃における発振のためのしきい値管流は200mAであった。

【0070】(第2の実施形態)次に、本発明の第2の 30 実施形態について説明する。図6は本発明の第2の実施形態の温度無依存型レーザの断面構成を示す。上述の第1の実施形態との相違点は、本第2の実施形態において、バイメタル板51をSi基板16の裏面全体に取り付けている点である。バイメタル板51をSi基板16の裏面(下面)全体に取り付けることにより、グレーティング15から半導体LD11までの石英導液路部分の光路長を温度無依存化することができる。したがって、本実施形態では、温度係数調整材料12で消債する部分は半導体LD11のみである。 40

【0071】以下、具体的な数値例を示す。貼り付けるバイメタル板51の厚さは第1の実施形態と同様に1.5mmであり。用いた石英導波路チップの大きさは、第1の実施形態と同様に、長さ30mm。幅10mm、厚さ1mmであり。その長さ30mmの部分全部にバイメタル板51を接着により装着している。これにより、第1の実施形態と同様に、グレーティング15の中心周波数の温度無依存化が実現され、さらにグレーティング15から半導体しD11までの石英導液路部分の光路長も温度無依存化されている。

【①072】以下、縦モード周波数mが0 [GH2/℃]となるために、温度係数調整材料12を挿入する溝幅し。を計算する。上記のように、グレーティング15から半導体LD11までの石英導波路部分の光路長が温度無依存化されているので、上記の式(7)の分子の第2項は0 [GH2・mm/℃]である。従って、式(7)より、温度無依存型レーザの条件は次式(10)で与えられる。

[0073]

【0076】以下、操による逐過損失について説明する。

【0077】等波路中に溝21(図4の(3)を参照)を作設し、導波路構成材料と別の材料12をこの溝21 に搭載すると、導波路を透過する光の導波モードが変化し、溝21がない場合に比較して透過損失が生じる。 【0078】モード径の、波長入の光が滞幅はの溝を透過する場合の透過率がは、次式(11)で表わされる。 【0079】

【数6】

$$\eta = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{2n \, \varpi \omega^3} 4\right)^2} \tag{11}$$

30 【0080】 ことで、λは波長でλ=1.55μmであり、nはシリコーン制脂12の屈折率であって、n=n = 1.39であり、ωは導波路中のモードフィールド径(半径)であって、ω=4~4.5μmである。【0081】上記の式(11)から、透過率ηは、滞幅はが増加するとともに急激に減少することがわかる。【0082】上記の数値を式(11)に代入すると、滞幅はを減少させた本第2の実施形態においては、前述の第1の実施形態に比較して、滞による透過率を2倍程度にできることがわかる。その結果、レーザキャビティ中の損失が減少し、温度無依存型レーザのしきい値電流が減少している。

【① 0 8 3】 図7は本第2の実施形態における温度無依存型レーザの発振周波数の温度依存性の測定結果を示す。第1の実施形態1と同様に、-15℃から65℃の範囲で発振周波数が一定で、かつモードホッピングの抑制が確認できた。25℃におけるしきい値電流は100mAであった。

【0084】(第3の衰縮形態) 本発明の第3の実施形態として、第2の実施形態と同様な断面構造であって、 50 石英導波路がなす角度を82度にした温度無依存型レー

13 ザの例を図8に示す。図8は温度無依存型レーザの上面 図を示している。

【0085】シリコーン樹脂12を収納する溝と、コア 13およびクラッド14からなる石英導波路13とがな す角度を82度にした理由を以下に記載する。石英導波 路との屈折率差が、シリコーン樹脂12に比較して大き な温度係数調整用材料を用いる場合は、層折率差が大き いため石英導波路と温度係数調整用材料の界面で光の反 射が大きくなる。大量の反射光が半導体LD11に戻っ た場合、温度無依存型レーザの発振が不安定になる。し 10 たがって、温度係数調整用材料の種類によっては、温度 変化に対するモードホッピングの抑制を困難にする場合 が生じる。

【①086】ところが、溝と石英導波路がなす角度を8 2度にすれば、反射光は導波器のコア13からクラッド 14に抜けることで半導体LD11に戻らず、温度無依 存型レーザの発振は安定になる。すなわち、温度無依存 型レーザのモードホッピングの抑制に石英導波路との屈 折率差が大きな温度係数調整用材料も用いることができ るようになる。

【0087】本第3の実施形態の場合も、第1の実施形 騰と同様に、-15℃から65℃の範囲で発振周波数が 一定でかつモードホッピングの抑制が確認できた。25 \*Cにおけるしきい値電流は100mAであった。

【()()88】 (第4の真鍮形態) 本発明の第4の実施形 態として、上記第3の実施形態における上記簿を複数本 にした温度気依存型レーザの例を図9及び図10に示 す。図9にその温度無依存型レーザの断面図、図10に その温度無依存型レーザの上面図を示す。図9及び図1 割していることを特徴としている。具体的には、幅15 μmの海を24本作製している。この24本の溝のそれ ぞれににシリコーン樹脂 12を充填している。 測定の結 果。モードホッピングの抑制が-15℃から65℃まで 確認され、25℃におけるしきい値電流は、実施形態3 に比較して1桁低い10mAが得られた。

【①089】以下、狭い複数個の溝を作製して低しきい 値電流が得られた理由を記載する。

【①①90】溝幅に対する透過損失の依存性は上記の式 方向の全長が長くなればなるほど、その透過損失が急速 に増加することがわかる。したがって、一つの太い様に 一括して上記温度係数調整材料を搭載する場合に比較し て、複数個の細い操に分けて上記温度係数調整材料を搭 載する場合の方が、透過光のロスが少なくなる。よっ て、図7、図8に示すような単一溝を用いる前者の場合 に比較して、図9、図10に示すような複数漢を用いた 後者の方がレーザキャビティ中の損失を減少させ、温度 無依存型レーザのしきい値電流を減少させることができ る.

【10091】(第5の箕槌形態)本発明の第5の実施形 態として、上記の第4の実施形態の構成であって、高温 特性の優れた半導体LDを搭載した温度無依存型レーザ の例を図11に示す。図11にこの温度無依存型レーザ の断面図を示す。ここで、52は、高温特性の優れた半 導体しDである。本例では、温度無依存型レーザが高温 特性の優れた半導体LD52を搭載している点を特徴と する。すなわち、半導体しD52が、前端面がコーティ ングなし後端面95%程度の高反射コーティングの状態 において、85°C程度の高温領域においても、しきい値 電流が15mAであり、かつ(注入電流60mAにおけ る) 出力が25°Cにおける出力の3/4程度もある半導 体しDである点である。

【0092】本第5の実施形態の場合。-15°Cから6 5°Cの温度範囲で発振波長は、温度無依存であり、しき い値電流は、25℃において10mAが得られた。しき い値電流は65°Cにおいても15mAであった。出力変 動は-15℃から65℃の温度範囲で3dB程度であっ た。以上のように、高温特性の優れた半導体しDを用い ることで、発振周波数が温度に依存しないだけでなく、 しきい値電流および光出力の温度依存性が少ない温度無 依存型レーザを実現することができた。

【0093】との結果は、温度に対して、前端面がコー ティングなし後端面95%程度の高反射コーティングの 状態において、しきい値電流および出力の変動が少ない 半導体LD52を用いて温度無依存型レーザを作製して いるため、本温度無依存型レーザのしきい値電流変動お よび出力変動も抑制されているを示している。

【①094】(他の実施形態)上述した本発明の第1~ ①においては、①、36mmの溝を複数本の狭い溝に分 30 第5の実施形態では、、温度係数調整材料12としてシ リコーン樹脂を用いたが、本発明はこれに限定されるこ とはない。

【10095】また、本発明の第1の実施形態おいては、 長さ520 mmの溝を1本作製し、第2~第5の実施形 **艦においては合計で長さ360 mmの溝を作製し長さ3** 60 μmの湯を1本または幅15 μmの湯を24本作製 した。しかし、潜の間隔と本数の設計はこれに限定され ることはない。帽5~50μmの濃を複数本作製し、合 計の長さが第1の実施形態の形態であれば、500 µm (11) に表わされている。式(11)から漢の藥波路 46 ±80µm、合計の長さが第2~第5の実施形態の形態 であれば360±50μmとなるようにすれば、本発明 の第1の実施形態1及び第2~第5の実施形態の結果と 同様に、発振周波数が温度に無依存となり、また温度に 依存したモードホッピングが抑制される。

> 【0096】また、本発明の第1~第5の実施形態にお いては、単体の温度無依存型レーザを説明したが、本発 明の効果が単体の温度無依存型レーザに限定されること はない。温度無依存型レーザを同一基板上に複数個集積 した構成のレーザにも本発明の効果は有効である。以 50 下 (#1)~(#6)に詳しく具体例を記載する。

【0097】(#1)温度無依存型レーザを複数個集積 することで作製したレーザアレイにおいても本発明の効 果が有効である。図12は本発明の温度無依存型レーザ を集積したレーザアレイの模式的上面図を示す。とこ で、レーザアレイの出力数は8に限定されるものでな く、複数であればよい。また、同図において薄(12の 位置)は連結されており、液だめ(42の位置)へとつ ながっている。注入したシリコン勧脂12は液体である ので、その液だめに注入することにより、一括して効率 的に各議に適量の上記シリコン樹脂 12を注入すること 10 ができる。41は連結用溝の中の温度係数調整用材料、 4 2 は液だめの中の温度係数調整用材料を暴わしてい る。この液だめは、潜への注入時に注入する材料が液体 である材料であれば、すべての温度係数調整材料に適用 できる。

15

【()()98】(#2)また、上記の(#1)の構成にお いて、グレーティング15の各々の反射中心周波数(波 長)を制御し、アレイ格子型1×N波長合分波器又は1 ×Nカプラを集積した多波長レーザにおいても、本発明 の効果は有効である。図13はこの場合の本発明の温度 20 ピングの抑制が可能であるととは言うまでもない。 魚依存型レーザを集積した多波長レーザの模式的上面図 を示す。同図において、20はグレーティング15の各 ャの出力側と接続するアレイ格子型1×N波長合分波器 又は1×Nカプラを示す。ここで、この多波長レーザの 波長多重数は8に限定されるものでなく複数であればよ い。なお、この構成では、周波数を決定すると同時に波 長が決定されるので、周波数および波長の安定化。ない し副御は同じ意味で用いることができる。要するに、温 度無依存型レーザと波長安定化レーザとは同義で用いる ことができる。

【0099】(#3)また、上記の(#2)の構成にお いて、反射中心波長が異なるグレーティング15を一括 して作製するために、これらグレーティング15が形成 されている部分の導波路のコア幅をそれら導波路ごとに 異ならせ、またはこれらグレーティング 15 が形成され ている部分の導波器の光軸とグレーティングベクトルが なす角度がそれら導波路でとに異なるように形成した多 波長レーザ(参考文献:特開平10-242591号公 報参照)においても、本発明の効果は有効である。

(#3)の構成において、合波した出力光を増幅するた めに、半導体光増幅器(アンプ)が集積されていること を特徴とする多波長レーザにおいても、本発明の効果は 有効である。

【0101】(#5)また、上記(#2)または上記 (#3)または上記(#4)の構成において、各液長出 力を高速に変調するため、各半導体しD11にEA(電 界吸収型:Electro-Absorption)変調器が集積されてい ることを特徴とする多波長レーザにおいても、本発明の 効果は有効である。

【0102】(#6)また、上記(#2)または上記 (#3)または上記(#4)の構成において、各液長出 力を高速に変調するため、LINDO、変調器またはE A変調器が集積されていることを特徴とする多波長レー ザにおいても、本発明の効果は有効である。

【0103】さらに、本発明の第1の実施形態では、平 面基板16の裏面にバイメタル板516を接着したが、 バイメタル板51を接着する面がクラッド14の上面で あっても、基板裏面とクラッド上面の両方であっても、 温度変化に対して適切な方向に基板 16をそらすように 接着すれば、同様な効果が得られることは言うまでもな

【0104】さらにまた、本発明の第1~第5の実施形 騰では、基板上に搭載する半導体LDを発振波長1.5 5μmの半導体しDとしたが、一般的には他の発振波長 の半導体しDを用いても、バイメタル板の形状やバイメ タル板を接着する領域を適切に設計し、光導波路のサイ ズや、温度係教調整材料の搭載領域の全長を適切に設計 することで、発振国波数の温度無依存化及びモードホッ

【0105】また、半導体しDを搭載したデバイスを実 用化するにあたり、半導体し口を樹脂で封止することに より、つまり半導体LDを湿気にさらさないようにする ことで、長期的信頼性を確保することが一般的に行われ ている。従って、本発明の第1~第5の本実施形態で述 へた温度係数調整材料12が樹脂封止材料を兼ねる材料 である場合には、この温度係数調整材料を搭載するため の潜から半導体しDまでおおう全領域に、この温度係数 調整材料を一括して搭載することにより、モードホッピ 30 ングの抑制と半導体しDの信頼性確保が同時に可能にな ることは言うまでもない。ただし、この場合、この温度 係数調整材料は半導体しDと石英導波路の間の僅かな隙 間にも搭載されているので、半導体しDの前端面の反射 防止職はその温度係数調整材料の屈折率に対して設計さ れていることが必要である。

【0106】例えば、上記構成において、温度係数調整 材料の屈折率が石英導波路の屈折率 n = 1. 45 に等し い場合には、半導体LD側の石英導液路端面と温度係数 調整材料との間で光の反射が生じない。したがって、こ 【0100】(#4)さらに、上記(#2)または上記 40 の場合は、半導体LD側の石英導液路端面はコアの近傍 部がコアの光軸に対して直交してもよい。

[0107]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 基板下面あるいはクラッド上面のうち少なくとも片面に 2種の金属からなるバイメタル板を接着し、上部クラッ ドとコアを除去した漢部分、または上部クラッドとコア と下部クラッドを除去した潜部分に、温度係数調整材料 を封入するという簡便な方法を用いることにより、縦モ ードの温度係数とグレーティングの反射中心波長の温度 50 係敷を共に() [GH2/TC]に一致させ、従来解決すべ

特開2002-134833

18

き課題となっていた発録周波数の温度依存性を無くし、 同時にモードホッピング抑制することが容易にできると いう効果を奏する。

17

【0108】従って、本発明を用いれば、低コストで、 温度依存性が無い安定した単一モードレーザの実現が可 能となり、光通信等レーザを用いる分野において多大な 効果が期待される。

#### 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の第1実施形態の温度無依存型レーザの 模造を示す模式的断面図である。
- 【図2】本発明の第1実施形態の温度無依存型レーザの 構造を示す模式的上面図である。
- 【図3】本発明の第1実施形態において温度上昇ととも に基板がそる様子を示す模式図である。
- 【図4】本発明の第1実施形態の温度無依存型レーザの 作製工程を示す模式図である。
- 【図5】本発明の第1実施形態における温度無依存型レ ーザの発振周波数の温度依存性の測定結果を示す特性図 である。
- 【図6】本発明の第2実能形態の温度無依存型レーザの 20 構造を示す模式的断面図である。
- 【図7】本発明の第2実施形態における温度無依存型レ ーザの発振周波数の温度依存性の測定結果を示す特性図 である。
- 【図8】本発明の第3真施形態において、溝と導波路の なす角を82度にした温度無依存型レーザの構造を示す 模式的上面図である。
- 【図9】本発明の第4実施形態において、濃を細溝に分 割した温度無依存型レーザの構造を示す模式的断面図で ある。
- 【図10】本発明の第4実施形態において、誰を細薄に 分割した温度無依存型レーザの構造を示す模式的上面図※

[図1]

\* である。

- 【図11】本発明の第5実施形態において、高温特性の 優れた半導体しDを搭載した温度無依存型レーザの構造 を示す模式的断面図である。
- 【図12】本発明のその他の実施形態として、上記本発 明の実施形態の温度無依存型レーザを集積して作製した レーザアレイの構造を示す模式的上面図である。
- 【図13】本発明のさらに他の実施形態として、上記本 発明の実施形態の温度無依存型レーザを集積して作製し た多波長レーザの構造を示す模式的上面図である。
  - 【図14】従来のグレーティングを用いた周波数安定化 レーザをななめ上方から観察した模式的斜視図である。 【符号の説明】
  - 11 半導体LD
  - 12 温度係数調整用材料(シリコーン樹脂)
  - 13 石英導液路のコア層
  - 14 石英導波路のクラッド層
  - 15 グレーティング
  - 16 S!基板
- 18 シリコンテラス
  - 19 半導体レーザ搭載用の半田パターン
  - 20 アレー格子型1×N波長台分波器あるいは1×N カプラ
  - 21 湊
  - 30 フェイスマスク
  - 31 エキシマレーザ光あるいはアルゴンレーザの第2 高周波

[図5]

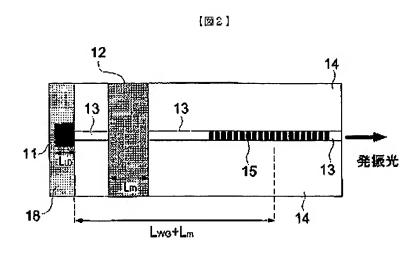
- 4.1 連結用溝の中の温度係数調整用材料
  - 4.2 液だめの中の温度係数調整用材料
- 51 バイメタル板
- 52 高温特性の優れた半導体LD

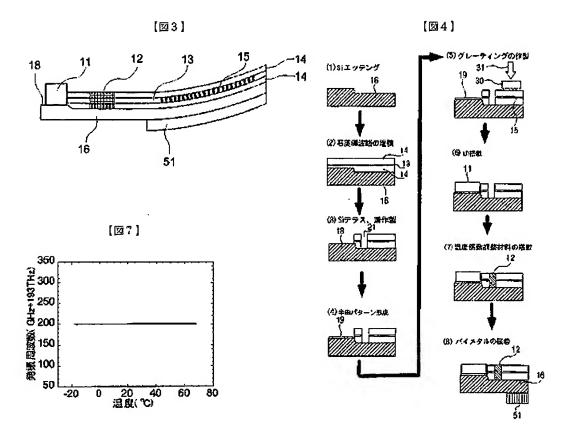
350 15 Ê 300 250 発振光 균 200 150 100 16 -20 40 60 20

30

51

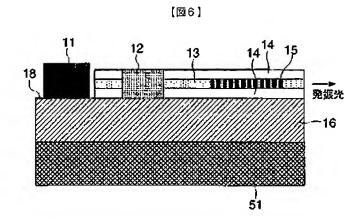
(11) 特關2002-134833

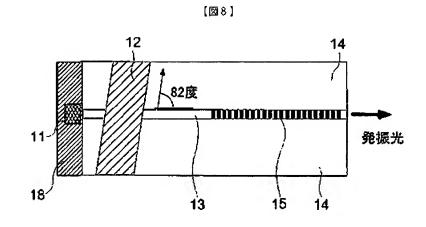


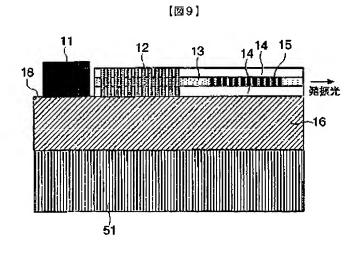


(12)

特闘2002-134833

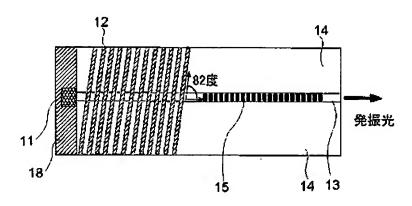




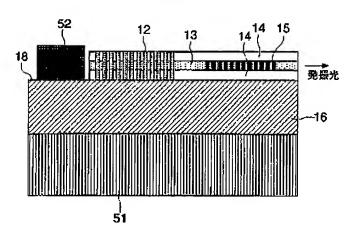


(13) 特開2002-134833

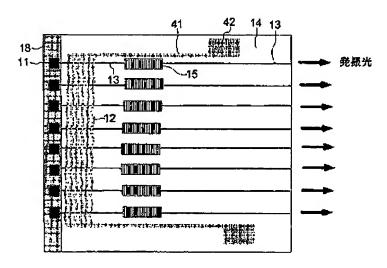




[211]



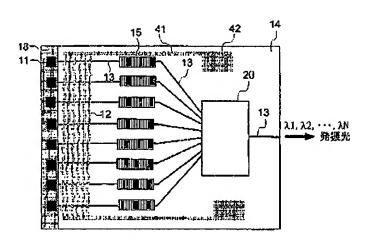
[図12]



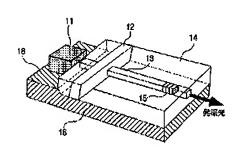
(14)

特闘2002-134833

【図13】



[214]



フロントページの続き

(51) Int.Cl.' 識別記号

大庭 直樹

H018 5/026

(72)発明者

東京都千代田区大手町二丁目3香1号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 阿部 撑 東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内

F ! G02B 6/12

j-73-1' (參考) Н

Fターム(参考) 2H037 BA02 CA00 CA02 CA33 CA37

2H041 AA21 AB10 AB38 AC01 AZ01

2H047 LA03 LA19 MA07 NA10 TA00 5F073 AA65 AA67 AB02 AB25 BA02 EA03 FA06 FA13